LAMINATED TYPE SOLID-STATE IMAGE SENSOR

Patent number:

JP2069978

Publication date:

1990-03-08

Inventor:

YANO KENSAKU; others: 01

Applicant:

TOSHIBA CORP

Classification:

- international:

H01L27/146; H01L27/14; H04N5/335

- european:

Application number:

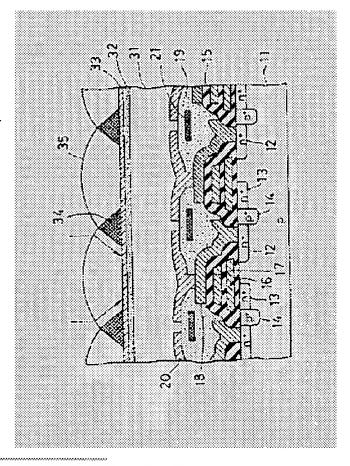
JP19880221627 19880905

Priority number(s):

Report a data error here

Abstract of JP2069978

PURPOSE:To suppress decrease of the sensitivity attendant on installation of light shielding layers, prevent smear, and improve the sensitivity by forming the light shielding layers projected to the light incidence side. CONSTITUTION: A photoconductive film 31, a buffer layer 32, and a transparent electrode 33 are laminated in this order on an image sensor chip. Light shielding layers 34 of triangular cross sections and convex microlenses 35 are installed on the transparent electrode 33. The path of a light emitted toward the light shielding layers 34 is bent by the microlenses 35 and the light enters the photoconductive film 31 without being applied to the light shielding layers 34. Therefore, the sensitivity does not reduce by installation of the layers 34.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-69978

®Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成2年(1990)3月8日

H 01 L 27/146 27/14 H 04 N 5/335

V 8838-5C U 8838-5C

7377-5F 7377-5F H 01 L 27/14

E D

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

の発明の名称 積層型固体撮像装置

②特 願 昭63-221627

20出 願 昭63(1988) 9月5日

@発明者 矢野 健

作 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

@発明者 古川 章彦

研究所内 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

⑪出 願 人 株 式 会 社 東 芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

四代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

明 和 4

1. 発明の名称

租 图 型 固 体 撮 像 装 置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 半導体基板上に信号である。 信号電荷統出し部が配列され、且の最上にで配列を担ける。 を受ける。 をできる。 に形成された。 をできる。 をできる。 をできる。 に形成された。 できる。 に形成された。 できる。 に形成された。 できる。 に形成された。 できる。 に形成された。 に形成なる。 に形成なる。 に形成なる。 に形成なる。 に形して、 にのして、 にの
- (2) 前紀光シールド層は、前紀透明電極上に被符した金属膜をテーパエッチングして3角形形状に形成されたものであることを特徴とする請求項1 記載の積層型間体撮像装置。

(3) 前記マイクロレンズは、前記透明電極及び光シールド陌上に被替した有機材料機に対し、選択的な露光及び現像により前記光シールド届の頂部上の位置に満を設けて形成されたものであることを特徴とする精求項1記載の積層型固体撮像装置。
3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は、固体撤俗装置に係わり、特に固体 撮像素子チップ上に光導電膜を積層した積層型固体撤像装置に関する。

(従来の技術)

近年、固体撮像装置の多画素化の造服に伴い、光を受光するフォトダイオードの面積が益々小さくなり、取扱う信号就荷益も少なくなっている。このことは、必然的にSN比の低下を招き、深刻な問題となっている。これを解決する一手段として、感光部をCCD撮像素子チップ上に立体的に配置する光導電機器を関固体撮像装置が提案されている。

- 2 -

この税層型固体操像装置は、従来の固体操像装置に比して感度が高い。従来装置では1 画案当りのフォトダイオードの関口率は25~30%であるが、積層型固体摄像装置では関口率は 100%となり、従来装置よりも感度的に3~4倍高いのが特徴である。

しかしながら、固体撮像装置に共通なスミア現象を考慮すると、必ずしも積層型が有効であるとは言えない。即ち、固体撮像装置ではスミア現象を抑えるために、不要な光入射を防止する光シールド層が設けられる。従来の撮像装置では、186円転送部の直上に光シールド層を設けるため、転送電極との低気的な短絡の問題があるが、これはCCDの構造的な簡便さにより十分阻止できるものである。

これに対して積層型固体操像装置では、光シールド層の配置は基本的に2通りある。以下、光シールド層の配置例を第5図を参照して説明する。 第5図は、光シールド層が平滑化層内部と光導電 膜上に形成されている場合であり、図中11は

- 3 -

34′は厚さは約3000ÅのMoで形成されており、これら2つの光シールド暦21.34′の効果によりスミア量は実質的に無視できる程まで低減できる。しかしながら、このような構造においては、光シールド暦34′の存在のため感光部面積が狭くなり、例えば光シールド届34′がない場合と比較して65~70%と小さくなり、感度の低下を招く。

なお、光シールド層34′による感度の低下を抑制する手段として、 C C D 撮像 案子で従来から知られているように凸型のマイクロレンズ35′を設けることが考えられる。この方法によれば、開口率は実質的に増加し、 1.2倍程度となる。しかしながら、これでもマイクロレンズ35′に入射した光の一部は光シールド層34′で遮断されることになり、光導電膜積層型固体爆像装置の感度が高いという特徴を十分に生かしきれないと言う問題があった。

(発明が解決しようとする課題)

このように従来、光導電膜積層型間体機像装

光シールド脳が平滑化脳19の内部に埋め込まれている場合は、従来装置(後脳型でない一般的な固体優級装置)の場合と異なり、画業根極20との電気的な短絡を防ぐのは容易ではない。従って、構造的には光シールド脳21と各態極18.20との間を余裕ある間飲にする必要がある。ところが、間際に余裕がある場合、例えば光導電機31内を通過した光が画紫間飲内に漏れ込むと、図に示したように光導波効果によって、光が転送部に達し易くなり、これがスミア発生の要因となる。

このようなスミア発生を防止する手段として、 光導危機31上に更なる光シールド層34′を積 層する方法が採用されている。光シールド層21.

-, 4 -

個においては、スミア防止のために透明電極上に 光シールド層を設けるが、この光シールド層の設 個に伴い感度が低下する問題があった。

本発明は、上記事情を考慮してなされたもので、その目的とするところは、光シールド層の設置に伴う感度の低下を抑えることができ、スミア防止と共に感度の向上をはかり得る積層型固体撮像装置を提供することにある。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段)

本発明の骨子は、光導性膜上に形成する光シールド圏及びマイクロレンズの改良により、開口率の増大をはかることにある。

即ち本発明は、半導体基板上に信号電荷蓄積ダイオード及び信号能荷統出し部が配列され、且つ最上部に借号能荷蓄積ダイオードに越気的に接続された画楽電極が形成された固体操像素子チップと、このチップ上に形成された光導電膜と、この透明電極上の前記画器電極の開飲に対応する位置に形成

- 6 -

された光シールド層と、前紀透明電極上に前記光シールド層を覆うように形成された凸型形状のマイクロレンズとを備えた積層製団体撮像装置において、前記光シールド圏を光入射側対して凸型形状に形成するようにしたものである。

(作用)

本発明によれば、光シールド脳を光人射側に対して凸型形状としているので、光シールド脳上でマイクロレンズに人射した光は、光シールド脳で速られることなく光導電膜内に入射する。このため、開口率を略 100%にすることができ、光シールド脳の設置に伴う感度の低下を防止することが可能となる。

(実施例)

・以下、本発明の詳細を図示の実施例によって 説明する。

第1図は本発明の一実施例に係わる積層型固体 機像装置の機略構成を示す断値図である。図中 11はSi 基板であり、この基板 11の表面層に は電荷器積ダイオードとなるn・層 12. CCD

- 7 -

る透明電極 3 3 からの電子の注入を阻止するものである。

また、透明電極33上には、前記画業電極20の間隙に対応する位置に光入射側に対して凸型形状(ここでは断面3角形状)の第2の光シールド陥34が形成されている。そして、透明電極33上には、光シールド陥34の頂点に満を有するようにマイクロレンズ35は有機材料であるカゼインからなるものである。

なお、光シールド陥34及びマイクロレンズ35は、一例として次のように形成される。まず、第2図(a) に示す如く、前記透明電極33上に光シールド材料となるMo胰34aを厚さ1μm程度被殺する。そして、Mo胰34aの上に、Mo 膜34aを残すべき形状に応じてマスク36を形成する。次いで、第2図(b) に示す如く、Mo膜34aを選択エッチングする。このエッチングにサイドエッチングを生じるようなエッチング方法、 接像紫子チップ上には、光導電膜31,パッファ脳32及び1TO等の透明電極33が順次報腦されている。光導電膜31は、水紫化アモルファスシリコンからなるもので、シランガスのグロー放電分解法により厚さ3μm程度に形成されている。この水紫化アモルファスシリコンの比抵抗いので、紫子全面に形成することが可能である。パッファ脳32は、厚さ 200人程度の水紫化アモルファスシリコンカーパイドであり、上部に積層され

- 8 -

例えば溶液エッチングを用いると、Mの膜34aはテーパエッチングされて3角形状に残ることになり、これが光シールド層34となる。つまり、透明 1 極 2 0 の 間隙を 覆うように 光シール ド 層34 が 形成されることになる。また、上記 Mの膜34 aの加工に、反応性イオンエッチングでマスク36の後退を利用したテーパエッチングを行ってもよい。

- 9 -

- 10 -

された領域は現像しても除去され難く、落光されていない領域は除去され易い。さらに、カゼインは蘇光感度が悪いものである。従って、現像した段階では図に示した如く滑の端部が丸められており、凸型のマイクロレンズ 3 5 が自動的に形成されることになる。

本実施例による効果を、第3図を容照して詳し

- 11 -

東施例技置との間には、マイクに形成すれば、マイクに形成すれば、カールのであるのである。とればない。であるのでは、マイクに形成すればない。であるのでは、では、できるのでは、できるのでは、マイクに形成のでは、できるのでは、マイクに形成のでは、アンルのは、アンルできる。

なお、本発明は上述した実施例に限定されるものではない。例えば、前記光シールド層の断面形状は3角形に限るものではなく、第4図(a)(b)に示す如く、3角錐或いは階段状の凸部であってもよい。また、光シールド層、マイクロレンズの材料や形成方法等は、実施例に何等限定されるもの

く説明する。第3図は、透明電極33上に光シールド脳及びマイクロレンズが形成されている状態である。 従来構造は、 光シールド 層34′ は A B C D の 平坦 構造であり、 マイクロレンズ35′ はドピ C B J で形成されている。このとき、光シールド B 3 4′ に向かって入射した光は G → O ト II → I なる経路を通り、 光シールド B 3 4′ の II 部で反射され、 光導 T と 腰 3 1 には到達しない。 従って、 関口率が低くなり感度が低下する。

一方、本実施倒構造では、光シールド層34はABEなる凸型テーバ構造を有する。また、これに応じてマイクロレンズ35はFEBJで形成対れる。この結果、前述した光シールド領域に及射した光はG→O→Hなる経路を通るので、直接対象、感度が従来例に比較して大幅に高くなる。実際、第5図の従来構造では感度の低下は20%程度であったが、本実施例構造により感度の低下は8%程度まで抑えることができた。

ここで、第3図からも判るように従来装置と本 - 12 -

ではなく、仕様に応じて適宜変更可能である。その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々変形して実施することができる。

[発明の効果]

以上群述したように本発明によれば、光シールド層を凸型形状として開口率を 100%近くにすることができ、光シールド圏の設置に伴う感度の低下を防止することが可能となる。従って、スミア防止と共に感度の向上をはかり得る積層型固体機像装置を実現することが可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例に係わる積層型固体操像装置の機略構成を示す断面図、第2 図は同実施例における光シールド層及びマイクロレンズの形成工程を示す断面図、第3 図は同実施例の効果を説明するための横式図、第4 図は本発明の変形例を説明するための断面図、第5 図は従来装置の機略構成を示す断面図である。

1 1 ··· S i 基板、 1 2 ··· n · 陷 (電荷蓄積ダイオード)、 1 8 ··· 第 1 の電極 (信号入力電板)、

- 14 -

- 13 -

出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

- 15 -

